## Плазменный кристалл в (3+1) измерениях

*P. А. Сыроватка*<sup>©1)</sup>, *А. М. Липаев*<sup>©1)</sup>, *В. Н. Наумкин*<sup>©1)</sup>, *Б. А. Клумов*<sup>©1)</sup>

Объединенный институт высоких температур РАН, 125412 Москва, Россия

Поступила в редакцию 19 октября 2022 г. После переработки 3 ноября 2022 г. Принята к публикации 3 ноября 2022 г.

Докладывается первое экспериментальное наблюдение квазидвумерного плазменного кристалла в (3+1) измерениях, т.е. определены трехмерные координаты каждой микрочастицы кристалла в течение длительного времени. Это позволило обнаружить тонкие детали структурной эволюции такой системы при ее плавлении и кристаллизации.

DOI: 10.31857/S123456782224003X, EDN: ndxkte

Начиная с момента открытия [1-4], плазменный кристалл находится в фокусе интересов различных исследовательских групп. С одной стороны, это связано с интересом к процессам, происходящим в плазме, содержащей микрочастицы (такую плазму принято называть комплексной (КП) или пылевой плазмой), который обусловлен ее широкой распространенностью в Природе. Межзвездные облака, газопылевые скопления, планетные кольца, атмосферы комет, пылевые структуры в верхних слоях атмосфер и ионосфер планет (например, в случае Земли – это серебристые облака) – все эти объекты в той, или иной степени, являются комплексной плазмой (КП) [5, 6]. С другой стороны, системы микрочастиц (и плазменные кристаллы, в частности), изучаемые в лабораторных условиях, являются, как правило, сильно неидеальными системами, что вызывает к ним большой интерес в контексте физики конденсированного состояния, поскольку в эксперименте с такой КП микрочастицы легко различаются оптическими методами, что позволяет проследить за поведением каждой индивидуальной микрочастицы и изучить, таким образом, на самом детальном ("атомарном") уровне процессы плавления, кристаллизации, развитие различных неустойчивостей, возбуждение коллективных мод в системе и т.д [7, 8].

В лабораторных условиях КП традиционно получают при добавлении частиц микронного размера в газоразрядную плазму инертных газов пониженного давления. Рекомбинация электронов и ионов плазмы на поверхности микрочастиц приводит к их быстрой зарядке, при этом характерный заряд  $Z_d$ , приобретаемый частицей, может быть очень большим:

 $Z_{\rm d}/e \sim 10^3 \div 10^4$ , где e – заряд электрона. Большой заряд микрочастиц часто приводит к тому, что ансамбль из микрочастиц кристаллизуется, формируя плазменный кристалл. Особенно интересен случай, когда плазменный кристалл является двумерной или квазидвумерной системой (q2D) (особенно это важно в контексте физики двумерного плавления (например, [9, 10]) и свойств двумерной жидкости [11]). Такая почти планарная система формируется при вбросе микрочастиц в газоразрядную плазму в приэлектродном слое, где сила гравитации, действующая на частицы, уравновешиваются электрическим полем (например, [8]). При этом с помощью современных видеокамер высокого разрешения можно определить траектории каждой отдельной частицы. До сих пор при экспериментальном исследовании таких q2D систем изучались траектории частиц только в горизонтальной плоскости (x - y) (плоскости монослоя из микрочастиц), а их движение в поперечном направлении (вдоль вертикальной координаты z) либо не учитывалось совсем, либо анализировались только интегральные оптические характеристики вертикальных смещений ансамбля микрочастиц. Отметим, что знание вертикальных смещений микрочастиц в таких системах является критически важным для понимания их эволюции (и, в частности, при их плавлении и кристаллизации). В настоящей работе впервые представлено экспериментальное описание квазидвумерного плазменного кристалла в (3 + 1) измерениях, т.е. получены координаты каждой отдельной микрочастицы системы в трехмерном пространстве (x, y, z) в течение длительного времени t. Очень важной особенностью данного эксперимента является то, что параметры разряда в процессе наблюдения за микрочастицами оставались неизменными. Ниже приводится краткое опи-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>e-mail: syrovatkara@ihed.ras.ru; naumkin@ihed.ras.ru; amlipaev@gmail.com; klumov@ihed.ras.ru



Рис. 1. (Цветной онлайн) Плазменная газоразрядная камера нового поколения "Zyflex" (а). Показан внешний вид работающей установки и образовавшаяся после инжекции монодисперсных полимерных микрочастиц, почти планарная (в плоскости x - y) структура – двумерный плазменный кристалл (подробнее он показан на вставке к панели (а)). Дископодобная форма плазменного кристалла определяется аксиальной симметрией потенциала конфайнмента, который близок к параболическому ( $U(r) \propto r^2$ ) [13, 14]. На панели (b) показана оптическая система, позволяющая реализовать распознавание трехмерных координат микрочастиц в каждый момент времени. В рамках этой системы, четыре синхронизированные видеокамеры высокого разрешения с разных ракурсов производят съемку микрочастиц, которые подсвечиваются лазерным излучением

сание экспериментальной установки и обсуждаются первые результаты наблюдений.

Описание эксперимента. Основной частью экспериментальной установки является модифицированная плазменная камера нового поколения "Zyflex" [12], в которой создается емкостной высокочастотный разряд в аргоне на частоте 13.56 МГц. Данная камера была создана с целью исследования динамических и структурных свойств двумерных и трехмерных пылевых структур в плазме газового разряда. Для исследования q2D систем использовался сплошной электрод, который позволяет получить более однородные пылевые структуры, а верхний электрод был убран и верхняя часть камеры сделана прозрачной для видеонаблюдения за пылевой структурой. На рисунке 1 показаны внешний вид установки, расположение видеокамер высокого разрешения и, в качестве примера, показан образец типичного двумерного плазменнопылевого кристалла, который наблюдался на данной установке.

Характерное значение высокочастотного (ВЧ) напряжения, подаваемого на электрод  $V_{pp}$ , составляет  $60 \div 200$  В, при этом давление газа может ва-

рыироваться в пределах 0.1 ÷ 250 Па. Микрочастицы (как правило используются монодисперсные полимерные частицы размером в несколько микрон) вбрасываются в горящий разряд с помощью электромагнитного диспенсера; число микрочастиц, инжектированных в разряд, регулируется временем подачи напряжения на электромагнит и количеством инжекций. Электрод диаметром 114 мм позволяет создавать плазменно-пылевые структуры, содержащие до нескольких тысяч частиц (с характерным расстоянием между ними порядка 100 микрон). На границе электрода расположено металлическое кольцо высотой 2 мм, которое создает дополнительный горизонтальный электростатический потенциал, ограничивающий движение микрочастиц в центральной области разряда. Можно показать [13, 14], что в центре разрядной камеры в плоскости монослоя из микрочастиц, удерживающий потенциал U(r) близок к параболическому  $(U(r) \propto r^2)$ , а его аксиальная симметрия в этой плоскости, в частности, объясняет дископодобную форму двумерного плазменного кристалла, показанного на рис. 1.

Видеодиагностика и оптическая томография микрочастиц осуществлялась с помощью четырех калиброванных синхронизированных скоростных (180 фреймов/с) видеокамер высокого разрешения (2048 × 2048 пикселей), которые с разных ракурсов наблюдали за эволюцией микрочастиц через прозрачные стенки камеры "Zyflex". Схема, реализующая такую томографию представлена на панели (b) к рис. 1. Подсветка микрочастиц осуществлялась с помощью лазера мощностью до 3 Вт, луч лазера был развернут в горизонтальный лист с регулируемой толщиной в пределах 1.5 ÷ 3.5 мм в области зрения видеокамер. Поскольку исследуемая система микрочастиц является оптически тонкой, такая система позволяет аккуратно определить положения частиц в пространстве в каждый момент времени.

Для определения положения изображения частиц на кадре с субпиксельной точностью применяется известный метод распознавания частиц в экспериментах с комплексной плазмой [15, 16], в основе которого лежит выделение группы (кластера) пикселей, которые соответствуют каждой отдельной микрочастице, при этом координаты микрочастицы вычисляются как средневзвешенные координаты, содержащихся в них пикселей. В качестве веса используется их уровень яркости.

Вычислить трехмерные координаты микрочастицы можно зная двухмерные координаты ее изображений на двух калиброванных видеокамерах (стереопаре). Для калибровки камер производилась съемка специального шаблона с нанесенной шахматной сеткой. Обработка полученных таким образом данных позволяет определить дисторсию объективов, внутренние параметры камер и их относительное положение [17, 18]. Вычисление трехмерных координат проводилось методом триангуляции [19] по двум камерам (1 и 3, см. рис. 1b), которые расположены под наибольшим углом друг относительно друга.

Для проведения триангуляции координат микрочастицы необходимо найти ее изображения на камерах 1 и 3. Рассмотрим пару калиброванных видеокамер. Из теории компьютерного стереозрения известно, что изображения некоторой точки в пространстве лежат на так называемых эпиполярных линиях  $\mathbf{l}^1$  и  $\mathbf{l}^2$  для первой и второй камеры соответственно [19, 20]. Эти эпиполярные линии можно найти, используя фундаментальную матрицу F размерностью  $3 \times 3: \mathbf{l}^1 = F^T \mathbf{x}_2$  и  $\mathbf{l}^2 = F \mathbf{x}_1$ , где  $\mathbf{x}_1$  и  $\mathbf{x}_2$  – координаты изображения точки на первой и второй камерах в однородном представлении ( $\mathbf{x} = (x, y, 1)^T$ ). Рисунок 2 иллюстрирует поиск соответствий между изображениями микрочастиц на камерах 1 и 3. На камере 1 кружком обозначена микрочастица, изображение ко-

торой нужно найти на камере 3. Для этой цели построена эпиполярная линия l<sup>3</sup><sub>c1</sub> и найдены изображения микрочастиц, которые находятся от этой линии в пределах допустимого отклонения. Если таких изображений больше одного, то необходимо воспользоваться информацией, предоставляемой оставшимися камерами. На камерах 2 и 4 ищутся изображения, которые находятся вблизи эпиполярных линий  $l_{c1}^2$  и  $\mathbf{l}_{c1}^4$ , и строятся эпиполярные линии  $\mathbf{l}_{c2}^3$  и  $\mathbf{l}_{c4}^3$ , соответствующие этим изображениям. Искомое изображение на камере 3 лежит на пересечении трех эпиполярных линий. Такая оптическая томография плазменного кристалла позволяет определить с высокой точностью координаты микрочастиц в каждый момент времени, т.е. описать систему в (3+1) измерениях.

Результаты эксперимента. Некоторые результаты наблюдения за эволюцией двумерного плазменного кристалла представлены ниже. Важно отметить, что эксперимент проводился в аргоне при неизменных параметрах ВЧ разряда (давлении  $p \simeq 0.7$ Па и  $V_{pp} \simeq 65 \,\mathrm{B}$ ). В горящий разряд вбрасывались микрочастицы размером 7.01±0.08 мкм; в образовавшемся плазменном кристалле находилось примерно  $3\times 10^3$ частиц. Для q2D систем известно, что такие мирочастицы практически не оказывают никакого влияния на плазму разряда. За время наблюдения, которое составляло около 1 мин, были зафиксированы стадия кристалла, его нагрева и последующего плавления, а также стадия рекристаллизации расплава. Это первое наблюдение фазовых превращений в экспериментах с квазидвумерными системами при постоянных параметрах разряда. Плавление при таких условиях, означает, что система микрочастиц неустойчива по отношению к их вертикальным колебаниям. Более подробно механизм такой неустойчивости будет рассмотрен в отдельной публикации. Пока отметим лишь, что возможным механизмом плавления такой системы может являться неустойчивость связанных мод, в результате развития которой, энергия вертикальных колебаний микрочастиц эффективно передается в горизонтальные моды [24].

На рисунке 3 показаны комбинированные траектории ряда микрочастиц плазменного кристалла вплоть до стадии его плавления и последующей рекристаллизации, что соответствует эволюции системы в течение примерно одной минуты наблюдения (или около  $N = 10^4$  видеокадров). Для того, чтобы различить движение микрочастиц в вертикальном конфайнменте (вдоль оси z) к z координате каждой частицы на каждом последующем кадре добавлялась фиксированная величина смещения ( $\delta_z$  =



Рис. 2. Изображения части структуры пылевых частиц, полученные в определенный момент времени со всех четырех камер. На камере 1 кружком обозначено изображение анализируемой частицы. На остальных камерах кружками обозначены изображения, находящиеся достаточно близко от эпиполярных линий  $l_{c1}^2$ ,  $l_{c1}^3$  и  $l_{c1}^4$ . Линии  $l_{c2}^3$  и  $l_{c4}^3$  однозначно указывают на искомое изображение на камере 3

= 0.5 мм ( $z(t_k) = z(t_k) + \delta_z(k-1)$ , где k – номер кадра). Цвет результирующих комбинированных траекторий определяется величиной скорости частицы в горизонтальной плоскости (x - y) и меняется от синего к красному при ее увеличении. В определенный момент времени система плавится. Это наблюдается, когда поперечные колебания частиц приводят к разогреву системы в плоскости кристалла. В дальнейшем, как видно из этих траекторий и общего вида системы, микрочастицы снова кристаллизуются в плазменный кристалл. На стадии расплава большая часть микрочастиц покидает зону лазерного листа и их координаты не удается определить. Этой стадии соответствует зазор в траекториях, который наблюдается при  $z \simeq 600$  см. Этой стадии предшествует сильное увеличение поперечной скорости  $v_z$ , что видно по сильным осцилляциям на траекториях микрочастиц при  $z \simeq 500 \div 600$  см. Дополнительно, на стадии перед плавлением системы происходит расслоение плазменного кристалла, которое наблюдается в его центре, при этом образуются два слоя с квадратной решеткой. Структура плазменно-



Рис. 3. (Цветной онлайн) Траектории ряда микрочастиц плазменного кристалла вплоть до стадии его плавления и последующей рекристаллизации, что соответствует эволюции системы в течение примерно одной минуты наблюдения (или примерно  $N = 10^4$  видеокадров). Для того, чтобы различить движение микрочастиц в вертикальном конфайнменте (вдоль оси z) к z координате частицы на каждом последующем кадре добавлялась фиксированная величина смещения ( $\delta_z = 0.5 \text{ мм} (z(t_k) = z(t_k) + \delta_z(k-1),$  где k – номер кадра). Цвет результирующих комбинированных траекторий определяется величиной скорости частицы в горизонтальной плоскости (x - y) и меняется от синего к красному при ее увеличении. Это позволяет определить момент плавления плазменного кристалла, когда вертикальные (вдоль оси z) колебания частиц приводят к разогреву системы в плоскости монослоя. В дальнейшем, как видно из этих траекторий, система рекристаллизуется. На стадии расплава большая часть микрочастиц покидает зону лазерного листа и их координаты не удается определить. Этой стадии соответствует зазор в траекториях, который наблюдается при  $z \simeq 600$  см. Этой стадии предшествует сильное увеличение вертикальной скорости  $v_z$ , что видно по сильным осцилляциям на траекториях микрочастиц при  $z \simeq 500 \div 600$  см

го кристалла в этот момент времени показана на рис. 4а. Указанное расслоение вызвано радиальной неоднородностью кристалла (плотность частиц максимальна в центре и монотонно спадает к периферии [14, 21, 22, 25]), при этом в центре системы реализуется условие перехода монослоя в двухслойную систему (поскольку там плотность частиц выше) в результате развития структурной неустойчивости (так называемый переход  $1 \triangle \rightarrow 2 \square$ ) [23, 26]. При этом монослой из заряженных микрочастиц с треугольной решеткой расщепляется на два слоя со сдвинутой друг относительно друга квадратной решеткой. В нашем случае периферия системы сохраняет треугольную симметрию и остается монослоем. Это специфика системы заряженных частиц, находящихся в горизонтальном параболическом конфайнменте. На панели (b) у рисунка 4 показаны результаты моделирования трехмерной системы Юкавы, находящейся в горизонтальном удерживающем конфайнменте с параметрами, близкими к экспериментальным. Так же, как и в эксперименте, наблюдается расслоение в центре системы на два слоя со сдвинутой квадратной решеткой, при этом периферия системы также остается монослоем с треугольной решеткой. Дополнительно, на вставках к панелям на рис. 4 показано, как выглядят рассмотренные системы с торца; на них хорошо виден эффект расслоения в центре плазменного кристалла.

Отметим, что совсем недавно в Phys. Rev. Lett. [27] была опубликована статья, в которой также наблюдалась квадратная решетка в q2D системе микрочастиц (при ослаблении вертикального конфайнмента наблюдался переход  $1 \triangle \rightarrow 2 \square$  в центре первоначально планарного кристалла с треугольной решеткой). При этом ее авторы не учли свойства горизонтального конфайнмента и привлекли для объяснения этого эффекта дополнительное взаимодействие между частицами, вызванное ионной фокусировкой на микрочастицах [8]. Выше мы показали, что в этом нет никакой необходимости: обычная кулоновская система (или система Юкавы), находящаяся в параболическом конфайнменте, проявляет указанные свойства, а сдвинутая квадратная решетка, наблюдаемая в эксперименте, говорит в пользу слабого



Рис. 4. (Цветной онлайн) Фрагмент плазменного кристалла, полученного в эксперименте, на стадии перед плавлением, когда наблюдается расслоение системы микрочастиц в центре кристалла (a). Такое расслоение вызвано радиальной неоднородностью кристалла (плотность частиц максимальна в центре и монотонно спадает к периферии [14, 21, 22]), при этом в центре системы реализуется условие перехода монослоя в двухслойную систему в результате развития неустойчивости (так называемое buckling instability (BI) или переход  $1 \triangle \rightarrow 2\Box$ , т.е. когда монослой из заряженных микрочастиц с треугольной решеткой расщепляется на два слоя с квадратной решеткой [23]). На панели (b) показаны результаты моделирования трехмерной системы Юкавы, находящейся в горизонтальном удерживающем конфайнменте, близком к параболическому  $(U(r) \propto (r - r_c)^2)$ , где  $r_c$  – центр системы) с параметрами, близкими к экспериментальным. Так же, как и в эксперименте, наблюдается расслоение в центре системы на два слоя со сдвинутой квадратной решеткой, при этом периферия системы остается монослоем с треугольной решеткой. Цвет частиц определяется значением вертикальной координаты z и меняется от синего к красному при ее увеличении. Дополнительно, на вставках к панелям (a) и (b) показано, как выглядят рассмотренные системы с торца; на них эффект расслоения прекрасно виден

влияния ионной фокусировки на структуру кристалла (в противном случае при его расслоении на два слоя они бы находились друг над другом из-за вертикального спаривания частиц).

В настоящей работе впервые с помощью созданной нами системы оптической томографии экспериментально определена эволюция квазидвумерного плазменного кристалла в (3+1) измерениях (три пространственных координаты + время) вплоть до его плавления и рекристаллизации при неизменных параметрах ВЧ разряда. Это открывает новый этап исследований лабораторной комплексной плазме. Показано, что плавлению кристалла предшествует его расслоение в центре системы на два слоя со сдвинутой квадратной кристаллической решеткой, т.е. наблюдается структурная неустойчивость кристалла и переход  $1 \triangle \rightarrow 2 \square$ . Данное расслоение вызвано наличием горизонтального параболического конфайнмента, который приводит к неоднородности кристалла в радиальном (от его центра) направлении, при этом, поскольку плотность микрочастиц максимальна в центре кристалла, то там и реализуется условие для развития данной неустойчивости, а часть кристалла на периферии сохраняет планарную структуру с треугольной решеткой.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Государственное задание #075-01056-22-00).

- H. Thomas, G.E. Morfill, V. Demmel, J. Goree, B. Feuerbacher, and D. Mohlmann, Phys. Rev. Lett. 73, 652 (1994).
- 2. J. H. Chu and L. I, Phys. Rev. Lett. 72, 4009 (1994).
- Y. Hayashi and K. Tachibana, Jpn. J. Appl. Phys.: Part 2 -Letters 33, L904 (1994).
- A. Melzer, T. Trottenberg, and A. Piel, Phys. Lett. A 191, 301 (1994).
- M. Horanyi, T. W. Hartquist, O. Havnes, D. A. Mendis, and G. E. Morfill, Rev. Geophys. 42, RG4002 (2004).
- R. P. Turco, O. B. Toon, R. C. Whitten, R. G. Keesee, and D. Hollenbach, Planet. Space Sci. **30**(11), 1147 (1982).
- P.K. Shukla and B. Eliasson, Rev. Mod. Phys. 81, 25 (2009).
- V. Fortov and G. Morfill, Complex and Dusty Plasmas: From Laboratory to Space, CRC Press, Boca Raton, FL (2009).

- В. Н. Рыжов, Е. Е. Тареева, Ю. Д. Фомин, Е. Н. Циок, УФН 187, 921 (2017).
- 10. Б. А. Клумов, Письма ЖЭТФ **116**(10), 681 (2022).
- 11. B.A. Klumov, JETP Lett. 115, 108 (2022).
- C.A. Knapek, U. Konopka, D.P. Mohr, P. Huber, A.M. Lipaev, and H.M. Thomas, Rev. Sci. Instrum. 92(10), 103505 (2021).
- B. Liu, K. Avinash, and J. Goree, Phys. Rev. E 69, 036410 (2004).
- 14. B.A. Klumov, JETP Lett. 110, 715 (2019).
- Y. Ivanov and A. Melzer, Rev. Sci. Instrum. 78, 033506 (2007).
- Y. Feng, J. Goree, and B. Liu, Rev. Sci. Instrum. 78, 053704 (2007).
- K. M. Dawson-Howe and D. Vernon, Int. J. Imaging Syst. Techn. 5, 1 (1994).
- J. Salvi, X. Armangue, and J. Batlle, Pattern recognition 35, 1617 (2002).
- 19. R. Hartley and A. Zisserman, Multiple view geometry

*in computer vision*, Cambridge University Press, Cambridge (2003).

- A. Melzer, M. Himpel, C. Killer, and M. Mulsow, J. Plasma Phys. 82, 615820102 (2016).
- 21. D. H. E. Dubin, Phys. Rev. E. 55(4), 4017 (1997).
- H. Totsuji, C. Totsuji, and K. Tsuruta, Phys. Rev. E 64, 066402 (2001).
- 23. D. H. E. Dubin, Phys. Rev. Lett. **71**(17), 2753 (1993).
- Л. Кедель, В.М. Носенко, С. Жданов, А.В. Ивлев,
  И. Лаут, Е.В. Яковлев, Н.П. Крючков, П.В. Овчаров, А.М. Липаев, С. О. Юрченко, УФН 189(10),
  1070 (2019).
- C. Durniak, D. Samsonov, N. P. Oxtoby, J. F. Ralph, and S. Zhdanov, IEEE Trans. Plasma Sci. 38(9), 2412 (2010).
- D. Podolsky, E. Shimshoni, G. Morigi, and S. Fishman, Phys. Rev. X 6, 3 (2016).
- 27. S. Singh, P. Bandyopadhyay, K. Kumar, and A. Sen, Phys. Rev. Lett. **129**, 11 (2022).